PCT

■ [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□] 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 G01L 1/14, 9/12 (11) 国際公開番号 A1

JP

WO99/64833

(43) 国際公開日

1999年12月16日(16.12.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/03038

(22) 国際出願日

1999年6月8日(08.06.99)

(30) 優先権データ

特願平10/160420

1998年6月9日(09.06.98)

(81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 山武(YAMATAKE CORPORATION)[JP/JP]

〒150-8316 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

石倉義之(ISHIKURA, Yoshiyuki)[JP/JP]

〒150-8316 東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号

株式会社 山武内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

弁理士 山川政樹(YAMAKAWA, Masaki)

〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目4番2号

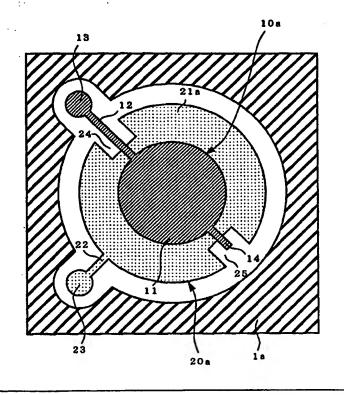
秀和溜池ビル8階 山川国際特許事務所内 Tokyo, (JP)

(54) Title: CAPACITANCE TYPE SENSOR

(54)発明の名称 静電容量式センサ

(57) Abstract

A capacitance type sensor comprising a first electrode (10a, 10b, 10c, 30) and a second electrode (20a, 20b, 20c, 20d) disposed opposite to and out of contact with each other with the gap between them changing with a change in detected amount, and a signal processing unit (4) for calculating a detected amount based on a capacitance formed between the first and second electrodes, wherein the first electrode is provided with a portion (12a, 14a) of which area opposite to the second electrode increases and a portion (12b, 14b) of which area opposite to the second electrode decreases according to a positional error produced in directions (x, y) parallel to the first electrode, these portions having the same area.



互いに接触しないように対向配置されかつ被検出量の変化に応じて両者の間のギャップが変化する第1の電極(10a, 10b, 10c, 30)および第2の電極(20a, 20b, 20c, 20d)と、これら第1, 第2の電極の間に形成される静電容量に基づき被検出量を計算する信号処理部4とを備え、第1の電極は、第1の電極と平行な方向(x, y)に生ずる位置決め誤差によって第2の電極との対向面積が増加する部分(12a, 14a)と減少する部分(12b, 14b)とを備え、これらの部分は、同一面積である。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦	DM ドミニカ	K2 カザフスタン	RU ロシア
AL アルバニア	EE エストニア	LC セントルシア	SD スーダン
AM アルメニア	ES スペイン	Ll リヒテンシュタイン	SE スウェーデン
AT オーストリア	FI フィンランド	LK スリ・ランカ	SG シンガポール
AU オーストラリア A2 アゼルバイジャン BA ボズニア・ヘルツェゴビナ BB バルバドス	FR フランス GA ガボン GB 英国 GD グレナダ	LR リペリア LS レソト LT リトアニア LU ルクセンブルグ LV ラトヴィア	SI スロヴェニア SK スロヴァキア SL シエラ・レオネ SN セネガル
BE ベルギー BF ブルギナ・ファソ BG ブルガリア BJ ベナン BR ブラジル	GN キニア	LR (リペリケン) LR (リペリケン) LR (リペリケン) LY (リング) LY (リング) LV (リング) MA (サーン (リング) MC (サーン (リング) MG (ロッグ) MG (ロッグ)	S 2 スワジランド TD チャード TG トーゴー TJ タジキスタン T2 タンザニア
BY ベラルーシ	GW ギニア・ビサオ GR ギリシャ HR クロアチア HU ハンガリー ID インドネシド IE イスラエル	MR マケトニノロユーコスフリイノ	TM トルクメニスタン
CA カナダ		共和国	TR トルコ
CF 中央アフリカ		ML マリ	TT トリニダッド・トバゴ
CG コンゴー		MN モンゴル	UA ウクライナ
CH スイス	IE アイルランド	MR モーリタニア	UG ウガンダ
Cl コートジボアール	IL イスラエル	MW マラウイ	US 米国
CM カメルーン	IN インド	MX メキシコ	UZ ウズベキスタン
CN 中国	IS アイスランド	NE ニジェール	VN ヴィェトナム
CR コスタ・リカ	IT イタリア	NL オラング	YU ユーゴースラビア
CR ニュー・ソー・	・	NO ノールウェー NZ ニュー・ジーランド PL ポーランド PT ポルトガル RO ルーマニア	ZA 南アフリカ共和国 ZW ジンパブエ

ili

明細書

静電容量式センサ

技術分野

本発明は、対向配置された複数個の電極間の静電容量に基づき物理量および化学量を測定する静電容量式センサに関し、特に、前記した複数個の電極の位置決めに基づく静電容量の誤差を補償する手段を備えた静電容量式センサに関する。

背景技術

静電容量を検出することにより、圧力、温度、湿度、変位、変量、加速度等の 各種物理量および化学量を測定する装置として、静電容量式センサが知られてい る。以下、圧力を測定するための圧力センサを例にとって、従来の静電容量式セ ンサの構成を説明する。

図13は、従来の静電容量式センサの構成を示す斜視図である。

台座基板101のひとつの面には、凹部が形成されている。この台座基板10 1は、凹部周辺のリム部101aで、ダイアフラム基板102と接合されている。 これにより、凹部はダイアフラム基板102によって閉塞され、容量室103が 形成される。

容量室103の台座基板101側には固定電極110が配置され、ダイアフラム基板102側、すなわちダイアフラム基板の可動部102aには可動電極120が配置されている。各電極110および120はそれぞれ、台座基板101の背面に配置された信号処理部104の入力側に接続されている。

ダイアフラム基板102に圧力Pが加わると、この圧力Pに応じて可動部102aが変位する。可動電極120は可動部102aと連動して変位するので、これにより固定電極110と可動電極120との間のギャップが変化し、二電極110,120間の静電容量が変化する。このときの容量値に基づき信号処理部104で圧力Pが計算される。

図14は、図13に示した従来の静電容量式センサのXIV-XIV 線方向の断

面を示す断面図である。

固定電極110は、電極部111と電極引出部112とによって構成されている。また、容量室103の台座基板101側には、固定電極110を取り出して図13に示した信号処理部104に接続するための電極パッド113が形成されている。固定電極110の電極引出部112は、電極パッド113と接続されている。

同様に、可動電極120は、電極部121と電極引出部122とによって構成 されており、容量室103のダイアフラム基板102側に形成された電極パッド 123を介して、信号処理部104に接続されている。

図13に示した静電容量式センサの製造工程では、まず、台座基板101の凹部内に、公知の成膜技術および写刻技術を用いて固定電極110を形成する。同様に、ダイアフラム基板102の一方の面に、可動電極120を形成する。次に、固定電極110が付着された台座基板101と、可動電極120が付着されたダイアフラム基板102とを接合する。これにより、固定電極110と可動電極120とからなるコンデンサ構造が形成される。

各基板101および102を接合するとき、位置決めが正確であれば、二電極 110および120の対向面積が設計どおりになるので、所望の容量値を得るこ とができる。

しかし、現実には、台座基板101とダイアフラム基板102とを設計どおりに組み立てることは困難であり、各電極110および120の間に位置決め誤差が生じる。このとき、各電極110および120の大きさをまったく同じにすると、位置決め誤差により、二電極110および120の対向面積が大きく変わる。これにより、所望の容量値が得られず、センサにオフセットが生じる。

このため、図13に示した静電容量式センサでは、図14に示したように、固定電極110が全周にわたり可動電極120よりも小さく形成されている。これにより、位置決め誤差が生じても、固定電極110が可動電極120の対向領域からはみ出ることがないので、センサに生ずるオフセットを抑制することができる。

図13に示した従来の静電容量式センサでは、図14に示すように、電極パッ

ド113が可動電極120の対向領域外に形成される。電極パッド113を可動電極120の対向領域内に形成すると、圧力Pの検出精度が悪くなるとともに、電極取り出しに不具合を生ずるためである。このため、固定電極110の電極引出部112は、可動電極120の対向領域を越えて形成される。

図15 (a), (b)は、位置決め誤差が生じた場合の固定電極110と可動電極120との位置関係を示す模式図である。図15 (a), (b)において、電極パッド113から電極部111に向かう方向をx方向、電極部111から電極パッド113に向かう方向を-x方向と定義する。

図15 (a) に示すように、固定電極 110 (すなわち、電極引出部 112) が矢印 x 方向にずれると、電極引出部 112の一部 112 a が可動電極 120の 対向領域内に入る。逆に、図15 (b) に示すように、固定電極 110が矢印 x 方向にずれると、電極引出部 112の一部 112 b が可動電極 120の対向領域外に出る。電極引出部 112 も可動電極 120と対向する部分で静電容量が形成される。このため、電極引出部 112 は位置決め誤差によるオフセットの要因となる。

ところで、静電容量式センサを小型化するには、電極110,120を小さくする必要がある。しかし、従来の静電容量式センサでは、位置決め誤差が発生すると、上述したように、電極引出部112によって二電極110,120間の静電容量が変化する。このため、各電極110および120を小さくすると、それに応じてオフセットが大きくなるので、高精度の小型センサを得られないという問題があった。

本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、 静電容量式センサを小型化するときのオフセットを低減することにある。

発明の開示

このような目的を達成するために、本発明は、互いに接触しないように対向配置されかつ被検出量の変化に応じて両者の間のギャップが変化する第1および第2の電極と、これら第1および第2の電極のそれぞれに接続されかつ第1および第2の電極の間に形成される静電容量に基づき被検出量を計算する信号処理部と

を備え、第1の電極は、第1の電極と平行な方向に生ずる位置決め誤差によって 第2の電極との対向面積が増加する部分と減少する部分とを備え、これらの部分 は、同一面積であることによって特徴づけられる。これにより、位置決め誤差が 生じても、二電極の対向面積が変化しないので、各電極間の静電容量は一定とな る。したがって、静電容量式センサを小型化するときのオフセットを低減するこ とができる。

特に、第1の電極は、全体として第2の電極よりも小さくてもよい。

この場合、第1の電極の一構成例は、直線状の電極引出部と、この電極引出部と異なる側に配置されて電極引出部と同じ幅にかつ平行に形成された突出部とを含み、第1の電極は、電極引出部および突出部のみで第2の電極と交差するように配置される。これにより、電極引出部と平行な方向に位置決め誤差が生じても、電極引出部による二電極の対向面積の増減は、突出部によって補償される。したがって、電極引出部のオフセットに対する影響を抑えることができるので、小型の静電容量式センサに生ずるオフセットを低減することができる。

この場合、第1の電極の突出部の長さは、位置決め誤差の最大値に基づいて決定されてもよい。これにより、確実に上記の効果を得ることができる。

また、第2の電極の一構成例は、第1の電極の電極引出部と交差する第1のエッジ部と、第1の電極の突出部と交差する第2のエッジ部とを備え、これら第1 および第2のエッジ部は、平行移動すると互いに重なる形状をしており、第2の電極は、第1および第2のエッジ部のみで第1の電極と交差するように配置される。第1および第2のエッジ部は平行移動すると互いに重なる形状をしているので、電極引出部と垂直な方向に位置決め誤差が生じても二電極の対向面積は変化せず、各電極間の静電容量は一定となる。したがって、静電容量式センサを小型化するときのオフセットを低減することができる。

この場合、第2の電極は、第1のエッジ部から外側に向かって切り欠かれて形成された第1の切欠部と、第2のエッジ部から外側に向かって切り欠かれて形成された第2の切欠部とを備えるようにしてもよい。

また、第2の電極の第1および第2のエッジ部の寸法および配置は、位置決め 誤差の最大値に基づいて決定されてもよい。これにより、確実に上記の効果を得 ることができる。

また、第2の電極の第1のエッジ部は、第1の電極の電極引出部と直交する直線状に形成されてもよいし、円弧状に形成されてもよい。特に、エッジ部が円弧状に形成されれば、回転方向の位置決め誤差に対する二電極の対向面積の変化を小さくすることができる。これにより、静電容量式センサに生ずるオフセットを低減することができる。

上述した静電容量式センサは、第1の電極が全体として第2の電極よりも小さい場合、第1の電極は、直線状の電極引出部と、この電極引出部と異なる側に形成された第3のエッジ部とを含み、第2の電極は、第1の電極の電極引出部のみと交差する第1のエッジ部と、第1の電極の電極引出部と同じ幅にかつ平行に切り欠かれて形成されて第1の電極の第3のエッジ部のみと交差する第3の切欠部とを含み、第1および第3のエッジ部は、平行移動すると互いに重なる形状をしており、第2の電極は、第1のエッジ部および第3の切欠部のみで第1の電極と交差するように配置されるようにしてもよい。これにより、電極引出部と平行な方向に位置決め誤差が生じても、電極引出部による二電極の対向面積の増減は、第3の切欠部によって補償される。さらに、第1および第3のエッジ部は平行移動すると互いに重なる形状をしているので、電極引出部と垂直な方向に位置決め誤差が生じても二電極の対向面積は変化しない。したがって、小型の静電容量式センサに生ずるオフセットを低減することができる。

この場合、第1の電極は、第3のエッジ部を含む突出部を含み、第2の電極は、 第1のエッジ部から外側に向かって切り欠かれて形成された第1の切欠部を備え るようにしてもよい。

また、第1のエッジ部および第3の切欠部の寸法および配置並びに第3のエッジ部の寸法は、位置決め誤差の最大値に基づいて決定されてもよい。これにより、確実に上記の効果を得ることができる。

ここでも、第2の電極の第1のエッジ部は、第1の電極の電極引出部と直交す る直線状に形成されてもよいし、円弧状に形成されてもよい。エッジ部が円弧状 に形成されれば、上述したのと同様の効果を得ることができる。

上述した静電容量式センサは、第1および第2の電極はともに、全体として長

方形をしており、第1および第2の電極の長辺はそれぞれ、第2および第1の電極の短辺よりも長く形成され、第1および第2の電極は、第1の電極の長め方向および短め方向の対称線がそれぞれ第2の電極の短め方向および長め方向の対称線と重なるように配置されるようにしてもよい。これにより、各電極に平行な方向に位置決め誤差が生じても、二電極の対向面積が変化しないので、各電極間の静電容量は一定となる。したがって、静電容量式センサを小型化するときのオフセットを低減することができる。

この場合、第1および第2の電極の寸法は、位置決め誤差の最大値に基づいて 決定されるてもよい。これにより、確実に上記の効果を得ることができる。

上述した静電容量式センサは、第1の電極が全体として第2の電極よりも小さい場合、第1の電極は、直線状の電極引出部を含み、第2の電極は、第1の電極の電極引出部と平行な二つのエッジ部を含む第4の切欠部を備え、第1の電極は、電極引出部が第2の電極と交差しないように配置されるようにしてもよい。これにより、二電極の対向面積は位置決め誤差によらずほぼ一定となるので、静電容量式センサに生ずるオフセットを低減することができる。

この場合、第2の電極の第4の切欠部の寸法は、位置決め誤差の最大値に基づいて決定されるようにしてもよい。これにより、確実に上記の効果を得ることができる。

また、第1の電極の一構成例は、全体として帯状をしている。

図面の簡単な説明

図1は、本発明による静電容量式センサの第1の実施の形態の構成を示す斜視 図である。

図2は、図1に示した静電容量式センサのII-II'線方向の断面を示す断面図である。

図3 (a) は、固定電極10aの形状および寸法を説明するための説明図であり、図3 (b) は、固定電極20aの形状および寸法を説明するための説明図であり、図3 (c) は、方向を定義するための図である。

図4(a)は、図3(c)で定義したx方向に位置決め誤差が生じた場合の固

定電極10aと可動電極20aとの位置関係を示す模式図であり、図4(b)は、同じく-x方向に位置決め誤差が生じた場合の固定電極10aと可動電極20aとの位置関係を示す模式図である。

図5は、図3 (c) で定義したy方向に位置決め誤差が生じた場合の固定電極10aと可動電極20aとの位置関係を示す模式図である。

図6は、固定電極10aおよび可動電極20aの他の形状および配置を示す平面図である。

図7は、固定電極10aおよび可動電極20aの更に他の形状および配置を示す平面図である。

図8は、本発明による静電容量式センサの第2の実施の形態における固定電極 および可動電極を示す平面図である。

図9 (a) は、固定電極10bの形状および寸法を説明するための説明図であり、図9 (b) は、可動電極10bの形状および寸法を説明するための説明図である。

図10は、本発明による静電容量式センサの第3の実施の形態における固定電極および可動電極を示す平面図である。

図11は、本発明による静電容量式センサの第4の実施の形態における固定電極および可動電極の形状および配置を示す平面図である。

図12は、図11に示した可動電極20dの形状および寸法を説明するための 説明図である。

図13は、従来の静電容量式センサの構成を示す斜視図である。

図14は、図13に示した静電容量式センサのXIV-XIV 線方向の断面を示す断面図である。

図15(a), (b)は、位置決め誤差が生じた場合の固定電極110と可動電極120との位置関係を示す模式図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。

本発明による静電容量式センサは、従来の静電容量式センサと同様、各種物理

量および化学量の測定に利用できるが、ここでは本発明が圧力センサに適用された場合を例にとって説明する。

[第1の実施の形態]

図1は、本発明による静電容量式センサの第1の実施の形態の構成を示す斜視 図である。

図1に示すように、台座基板1のひとつの面には、凹部が形成されている。この台座基板1は、凹部周辺のリム部1aで、ダイアフラム基板2と接合されている。これにより、凹部はダイアフラム基板2によって閉塞され、容量室3が形成される。

台座基板1およびダイアフラム基板2は、例えばサファイアガラス等の絶縁部 材で形成される。ダイアフラム基板2の容量室3と接する部分(可動部2a)は、 加わる圧力Pに応じて上下に変位するような厚さに形成される。

容量室3の台座基板1側には固定電極(第1の電極)10aが配置され、ダイアフラム基板2側、すなわちダイアフラム基板2の可動部2aには可動電極(第2の電極)20aが配置されている。固定電極10aと可動電極20aとは、互いに接触しないように離間して、しかも平行に配置されている。

固定電極10aおよび可動電極20aはそれぞれ、台座基板1の背面に配置された信号処理部4の入力側に接続されている。

ダイアフラム基板 2 に圧力 P が加わると、この圧力 P に応じて、ダイアフラム 基板 2 の可動部 2 a が変位する。可動電極 2 0 a は可動部 2 a と連動して変位す るので、これにより固定電極 1 0 a と可動電極 2 0 a との間のギャップが変化し、 二電極 1 0 a , 2 0 a 間の静電容量が変化する。このときの容量値に基づき信号 処理部 4 で圧力 P が計算される。

なお、図1に示した静電容量式センサでは、容量室3を形成するために台座基板1に凹部を形成したが、台座基板1およびダイアフラム基板2の少なくとも一方に凹部を形成する方法で容量室3を形成しても、両基板1および2の間にスペーサを挿む方法で容量室3を形成してもよい。

図2は、図1に示した静電容量式センサのII-II'線方向の断面を示す断面図である。

固定電極10aは、電極部11と、電極引出部12と、突出部13とによって構成されている。また、可動電極20aは、電極部21aと、電極引出部22とによって構成されている。

固定電極10aの電極部11は固定電極10aの本体を形成しており、可動電極20aの電極部21aは可動電極20aの本体を形成している。各電極部11 および21aはそれぞれ全体として円形をしている。また、固定電極10aの電極部11は、可動電極20aの電極部21aよりも、全周にわたって小さく形成されている。

容量室3の台座基板1側には、固定電極10aを取り出して図1に示した信号 処理部4に接続するための電極パッド13が形成されている。この電極パッド1 3は、可動電極20aの対向領域外に形成されている。

固定電極10aの電極部11の電極パッド13側には、電極引出部12が形成されている。この電極引出部12によって、電極部11は電極パッド13と接続されている。また、固定電極10aの電極部11には、電極引出部12と反対側に、突出部14が形成されている。

一方、容量室3のダイアフラム基板2側には、可動電極20aを取り出して信 号処理部4に接続するための電極パッド23が形成されている。可動電極20a の電極部21aは、電極引出部22によって、電極パッド23と接続されている。

また、可動電極20aの電極部21aの周縁部には、2個の切欠部が形成されている。第1の切欠部24は、固定電極10aの電極引出部12と対向する部分の一部が切り欠かれることにより形成され、第2の切欠部25は、固定電極10aの突出部14と対向する部分の一部が切り欠かれることにより形成されている。

電極引出部12および突出部14を含む固定電極10aと可動電極20aとの 対向部分で静電容量が形成される。

図3 (a) は、固定電極10 a の形状および寸法を説明するための説明図であり、図3 (b) は、固定電極20 a の形状および寸法を説明するための説明図であり、図3 (c) は、方向を定義するための図である。

説明の便宜のため、図3 (c) に示すように、電極パッド13から固定電極10aの電極部11に向かう方向をx方向とし、x方向を左回りに90°回転させ

た方向をy方向と定義する。また、 $\pm x$ 方向および $\pm y$ 方向の位置決め誤差の最大値が、いずれも δ であると仮定する。なお、後掲する図9および図12においても、図3(c)と同様にx方向およびy方向を定義するとともに、x方向およびy方向それぞれの最大位置決め誤差を δ と仮定する。

まず、図3(a)を参照して、固定電極10aについて説明する。

固定電極10aの電極引出部12は、直線状に形成されている。この電極引出 部12の幅をwとする。

また、突出部14は、電極引出部12の延長線上に、直線状に形成されている。 突出部14は、電極引出部12と同じ幅wに形成される。突出部14の長さL1 については後述する。

次に、図3 (b) を参照して、可動電極20aについて説明する。11'は、 固定電極10aの電極部11の対向領域である。

可動電極20aの電極部21aに形成された切欠部24は、エッジ部24a, 24b, 24cを含んでいる。エッジ部24a(第1のエッジ部)は、固定電極10aの電極引出部12と直交する直線状に形成される。切欠部24は、エッジ部24aから領域11′と反対側(すなわち、外側)に、電極引出部12と平行に切り欠かれている。切欠部24の幅Wは、w+2δ([固定電極10aの電極引出部12の幅w]+[y方向の最大位置決め誤差δ]+[-y方向の最大位置決め誤差δ])以上の値に設定される。

同じく切欠部 25 は、エッジ部 25 a , 25 b , 25 c を含んでいる。エッジ部 25 a (第 2 のエッジ部)は、固定電極 10 a の突出部 14 と直交する直線状に形成される。切欠部 25 は、エッジ部 25 a から領域 11 と反対側(すなわち、外側)に、突出部 14 と平行に切り欠かれている。切欠部 25 の幅Wも、w +2 δ 以上の値に設定される。

切欠部24のエッジ部24aは、固定電極10aの電極部11の対向領域11 / と、少なくとも-x方向の最大位置決め誤差δの距離dを隔てて形成される。同じく切欠部25のエッジ部25aは、対向領域11 / と、少なくともx方向の最大位置決め誤差δの距離dを隔てて形成される。

また、固定電極10aの突出部14の長さL1は、d+δ以上の値に設定され

る。

このようにして形成された各電極10aおよび20aは、固定電極10aの電極引出部12が可動電極20aのエッジ部24aの中点で交差するとともに、固定電極10aの突出部14が可動電極20aのエッジ部25aの中点で交差するように配置される。したがって、固定電極10aは、電極引出部12および突出部14のみで可動電極20aと交差するように配置され、可動電極20aは、エッジ部24aおよび25aのみで固定電極10aと交差するように配置される。

図4 (a) は、図3 (c) で定義した x 方向に位置決め誤差が生じた場合の固定電極10aと可動電極20aとの位置関係を示す模式図であり、図4 (b) は、同じく-x 方向に位置決め誤差が生じた場合の固定電極10aと可動電極20aとの位置関係を示す模式図である。

図4 (a) に示すように、固定電極10aに対してx方向にδの位置決め誤差が生じた場合、固定電極10aと可動電極20aとの対向面積は、電極引出部12で点線で囲まれた部分12aだけ増加し、突出部14で点線で囲まれた部分14bだけ減少する。このとき、固定電極10aの電極部11が可動電極20aの対向領域外にはみ出ることはない。

電極引出部12と突出部14とは同一直線上に形成され、しかも同じ幅wを有しているので、二電極10aおよび20aの対向面積が増加する部分12aと減少する部分14bとは同一面積である。したがって、電極引出部12による対向面積の変化は突出部14によって補償されるので、対向面積は変化しない。

また、図4 (b) に示すように、固定電極10aに対して-x方向にδの位置 決め誤差が生じた場合、二電極10aおよび20aの対向面積は、突出部14で 点線で囲まれた部分14aだけ増加し、電極引出部12で点線で囲まれた部分1 4bだけ減少する。このときも、固定電極10aの電極部11が可動電極20a の対向領域外にはみ出ることはない。また、突出部11の先端は、可動電極20 aの対向領域外に残るか、少なくともエッジ部25aと交差する。このため、二 電極10aおよび20aの対向面積は変化しない。

図5は、図3 (c) で定義したy方向に位置決め誤差が生じた場合の固定電極10aと可動電極20aとの位置関係を示す模式図である。

図5に示すように、固定電極 10aに対して y方向に δ の位置決め誤差が生じた場合、可動電極 20a の各切欠部 24 および 25 のエッジ部 24a および 25 a は平行に形成されているので、二電極 10a および 20a の対向面積は変化しない。-y 方向に δ の位置決め誤差が生じた場合についても同様である。

このように、x方向、y方向およびその組合わせの位置決め誤差に対して、固定電極10aの電極引出部12による影響が除去されるので、二電極10aおよび20aの対向面積が変化せず、各電極10a,20a間の静電容量は一定となる。

なお、可動電極20aの電極部21aに形成された切欠部24は、エッジ部24aのみで固定電極10aの電極引出部12と交差するように形成されればよい。したがって、切欠部24は例えば、エッジ部24bおよび24cのそれぞれが、エッジ部24aと鈍角をなすような形状であってもよい。切欠部25についても同様である。

図6は、図1に示した固定電極10aおよび可動電極20aの他の形状および 配置を示す平面図である。

図6に示すように、固定電極10aの突出部14は、電極引出部12と異なる側に、電極引出部12と平行に形成されてもよい。この場合も、可動電極20aの切欠部25は、エッジ部25aのみで固定電極10aの突出部14と交差するように形成される。

図7は、図1に示した固定電極10aおよび可動電極20aの更に他の形状および配置を示す平面図である。

可動電極20aに形成された各切欠部24および25のエッジ部24aおよび25aは、平行移動すると互いに重なる形状であればよい。したがって、図7に示すように、各エッジ部24a,25aが円弧状のエッジ部24d,25dであってもよい。ここでいう円弧とは、可動電極20aの電極部21aと同心円をなす円の一部の円周のことである。

各エッジ部24a, 25aを円弧状のエッジ部24d, 25dとすることにより、図7に矢印で示す回転方向の位置決め誤差が生じた場合でも、これによる二 電極10aおよび20aの対向面積の変化を抑えることができる。

[第2の実施の形態]

図8は、本発明による静電容量式センサの第2の実施の形態における固定電極 および可動電極を示す平面図である。図8において、図1~図7と同一または相 当部分には同一符号を付し、適宜その説明を省略する。後掲の図についても同様 である。

固定電極10bは、電極部11と、電極引出部12と、突出部15とによって構成されている。また、可動電極20bは、電極部21bと、電極引出部22とによって構成されている。

さらに、可動電極20bの電極部21bには、第1の切欠部24と第3の切欠部26とが形成されている。第3の切欠部26は、固定電極10bの突出部15と対向する部分の一部が切り欠かれることにより形成されている。

電極引出部12および突出部15を含む固定電極10bと可動電極20bとの 対向部分で静電容量が形成される。

図9 (a) は、図8に示した固定電極 $\frac{1}{1}$ 0 b の形状および寸法を説明するための説明図であり、図9 (b) は、図8に示した可動電極1 0 b の形状および寸法を説明するための説明図である。

まず、可動電極20bの構成について説明する。

図9 (b) に示すように、可動電極20bの電極部21bの切欠部26は、固定電極10bの電極引出部12と平行に、帯状に切り欠かれて形成される。切欠部26は、電極引出部12と同じ幅wに形成される。また、切欠部26の長さL3は、2δ([x方向の最大位置決め誤差δ]+[-x方向の最大位置決め誤差δ])以上の値に設定される。

次に、固定電極10bの構成について説明する。

図9 (a) に示すように、固定電極10bの突出部15は全体として矩形状をしており、エッジ部15a, 15b, 15cを含んでいる。エッジ部 (第3のエッジ部) 15aは、電極引出部12と異なる側にあり、固定電極20bの切欠部26と直交する直線状に形成される。エッジ部15bは電極部11と離れる側のエッジ部であり、エッジ部15cは電極引出部12と同じ側のエッジ部である。

突出部15の幅(すなわち、エッジ部15a, 15cの長さ)は、可動電極2

0bの切欠部24の幅Wと同じ値に設定される。また、突出部15の長さ(すなわち、エッジ部15bの長さ) L2は、切欠部26の長さL3以上の値に設定される。

ところで、可動電極 20b の切欠部 26 は、固定電極 10b のエッジ部 15a と交差し、固定電極 10b の突出部 15b と x 方向に δ だけ重なる位置に形成される。また、図 9(b) に示した切欠部 26 の場合、固定電極 10b の電極部 11 の対向領域 11' と、少なくとも y 方向の最大位置決め誤差 δ の距離 d を隔てて形成される。

このようにして形成された各電極10 b および20 b は、固定電極10 b の電極引出部12が可動電極20 b のエッジ部24 a の中点で交差するとともに、可動電極20 b の切欠部26 が固定電極10 b の第3のエッジ部15 a の中点で交差するように配置される。これにより、可動電極20 b はエッジ部24 a および切欠部26 のみで固定電極10 b と交差り、さらに可動電極20 b のエッジ部24 は固定電極10 b の電極引出部12のみと、可動電極20 b の切欠部26 は固定電極10 b のエッジ部15 a のみと交差するように配置される。

このとき、固定電極10bに対して、±x方向にδの位置決め誤差が生じても、固定電極10bの突出部15は、エッジ部15aのみで可動電極20bの切欠部26と交差する。したがって、固定電極10bの電極引出部12と可動電極20bとの対向面積の変化は、固定電極10bの突出部15と可動電極20bの切欠部26とによって補償されるので、二電極10bおよび20bの対向面積は変化しない。

また、固定電極10bに対して±y方向にδの位置決め誤差が生じても、可動電極20bの切欠部26が、固定電極10bの突出部15のエッジ部15b側からはみ出ることも、固定電極10bの電極部11と対向することもない。したがって、二電極10bおよび20bの対向面積は変化しない。

このように、x方向、y方向およびその組合わせの位置決め誤差に対して、固定電極10bの電極引出部12による影響が除去されるので、二電極10bおよび20bの対向面積が変化せず、各電極10bおよび20b間の静電容量は一定となる。

なお、固定電極10bの突出部15および可動電極20bの切欠部26は、突 出部15のエッジ部15a側のみで交差するように形成されればよい。したがって、突出部15および切欠部26は、例えば固定電極10bの電極引出部12に 対して反対側に形成されてもよい。

また、突出部15のエッジ部15aは、可動電極20bに形成された切欠部24の第1のエッジ部24aと、平行移動すると重なる形状をしていればよい。したがって、各エッジ部15a, 24aが円弧状であってもよい。

[第3の実施の形態]

図10は、本発明による静電容量式センサの第3の実施の形態における固定電極および可動電極を示す平面図である。

固定電極10cは、電極部17と、電極引出部12とによって構成されている。 また、可動電極20cは、電極部27と、電極引出部22とによって構成されている。

固定電極10cは、電極部17が長方形をしており、電極部17の短辺のひとつに電極引出部12が形成されている。可動電極20cについても同様である。

ただし、固定電極 10c の電極部 17 の長辺は、可動電極 20c の電極部 27 の短辺よりも、少なくとも 2δ 長く形成される。可動電極 20c についても同様である。

各電極10cおよび20cは、電極部17の長め方向および短め方向の対称線のそれぞれが、電極部27の短め方向および長め方向の対称線と重なるように配置される。

これにより、x方向、y方向およびその組合わせの位置決め誤差に対して、二 電極10cおよび20cの対向面積は変化しない。各電極10cおよび20cの 各電極部17および27の対向部分で静電容量が形成されるので、位置決め誤差 が発生しても、各電極10cおよび20c間の静電容量は一定となる。

なお、静電容量に対し、各電極部17および27の対向しない部分による影響 も考えられるが、無視することができる。

[第4の実施の形態]

図11は、本発明による静電容量式センサの第4の実施の形態における固定電

極および可動電極の形状および配置を示す平面図である。図11に電極形状等を示した静電容量式センサは、図1に示した静電容量式センサに、固定電極30を構成要素として加えたものである。

固定電極10aは、その電極部11が図1に示した容量室3の台座基板1側中央部に配置され、センサ電極として機能する。また、固定電極30は、その電極部31が容量室3の台座基板1側周縁部に配置され、リファレンス電極として機能する。一方、可動電極20dは、容量室3のダイアフラム基板2側に配置され、固定電極10aおよび30に対して共通のコモン電極として機能する。

各電極10a, 20d, 30は、各電極パッド13, 23, 33を介して、図1に示した信号処理部4に接続されている。

なお、圧力センサの場合、電極30,20d間に生じるリファレンス容量は、電極10a,20d間の湿度等が変化した際に、電極10a,20d間の誘電率が変化することによるセンス容量の変化を補正するために用いられる。

図11に示した固定電極10aは、図1に示した固定電極10aと同じものであるから、その説明を省略する。

可動電極20dは、電極部21dと、電極引出部22とによって構成されている。また、固定電極30は、電極部31と、電極引出部32とによって構成されている。

可動電極20dの電極部21dは、全体として円形をしている。また、電極部21dの周縁部には、第1の切欠部24と、第2の切欠部25と、第4の切欠部28とが形成されている。切欠部28は、固定電極30の電極引出部32と対向する部分およびその周辺が切り欠かれることにより形成されている。

固定電極30の電極部31は、円弧を含む帯状(幅w2)に形成されている。 ここでいう円弧とは、可動電極20dの電極部21dと同心円をなす円の一部の 円周のことである。固定電極30の電極引出部32は、直線状(幅w1)に形成 されている。

固定電極30と可動電極20dとの対向部分で容量が形成される。

図12は、図11に示した可動電極20dの形状および寸法を説明するための説明図である。図12において、31 は固定電極30の電極部31の対向領域

である。

可動電極20dの電極部21dの切欠部28は、エッジ部28a,28b,28cを含んでいる。エッジ部28aは、固定電極10aの電極部11の対向領域11'と少なくとも距離dを隔てて、円弧状に形成される。ここでいう円弧とは、可動電極20dの電極部21dと同心円をなす円の一部の円周のことである。

切欠部28は、エッジ部28aから対向領域11′と反対側に、固定電極30の電極引出部32と平行に、帯状に切り欠かれて形成される。したがって、切欠部28のエッジ部28bおよび28cのそれぞれは、固定電極30の電極引出部32と平行に形成される。

切欠部28は、切欠部24および25と同じ幅Wに形成される。また、切欠部28の長さ(すなわち、エッジ部28bおよび28cの長さ) L4は、w2+2 δ ([固定電極30の電極部31の幅w2] + [y方向の最大位置決め誤差 δ] + δ [-y方向の最大位置決め誤差 δ]) 以上の値に設定される。

このようにして形成された各電極20dおよび30は、固定電極30の電極引出部32が可動電極20dの切欠部28の対称線と重なるとともに、固定電極30の電極部31が可動電極20dのエッジ部28bおよび28cそれぞれの中点で交差するように配置される。

このとき、固定電極30に対して±x方向にδの位置決め誤差が生じても、固定電極30の電極引出部32が可動電極20dの電極部21dと対向することはない。また、二電極20dおよび30の電極部21dおよび31の対向面積は、電極部31の一方の側で増加し、他方の側で減少する。このときの対向面積の増加量と減少量とはほぼ等しい。したがって、二電極20dおよび30の対向面積は、ほぼ一定となる。

また、固定電極30に対して±y方向にδの位置決め誤差が生じても、固定電極30は可動電極20dとエッジ部28bおよび28cのみで交差する。すなわち、固定電極30の電極部31は、可動電極20dの電極部21dの周縁からはみ出ることも、可動電極20dのエッジ部28aを越えることもない。したがって、二電極10aおよび20dの対向面積は変化しない。

このように、x方向、y方向およびその組合わせの位置決め誤差に対して、各

電極20dおよび30間の静電容量はほぼ一定となる。

なお、図1に示した静電容量式センサでは、固定電極10aの電極部11が可動電極20aの電極部21aよりも小さく形成される(この場合、固定電極10aが第1の電極であり、可動電極20aが第2の電極である)が、固定電極10aの電極部11が可動電極20aの電極部21aよりも大きく形成されてもよい(この場合、固定電極10aが第2の電極であり、可動電極20aが第1の電極である)。この場合には、固定電極10aを図3(b)に示した形状にし、可動電極20aを図3(a)に示した形状にすることによって、図1に示した静電容量式センサと同じ効果が得られる。図8および図11それぞれに示した静電容量式センサについても同様である。

また、図1に示した静電容量式センサの各電極10aおよび20aは、二組のコンデンサ構造を有し、図1に示したダイアフラム基板2に加わる圧力Pに対して、一方のコンデンサ構造における静電容量が増加し、他方のコンデンサ構造における静電容量が減少するように構成された静電容量式センサにも適用することができる。図8および図10それぞれに示した各電極10b,10cおよび20b,20cについても同様である。

ただし、この二組のコンデンサ構造を有する静電容量式センサにおいて、一方のコンデンサ構造を図11に示した各電極10a, 20d, 30によって構成した場合には、他方のコンデンサ構造を図1, 図8または図10に示した各電極 $10a \sim 10c$, $20a \sim 20c$ によって構成しなければならない。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明の静電容量式センサは、位置決め誤差によって対向面積が変化しうる二電極を有する静電容量式センサに有用である。また、本発明の静電容量式センサは、第1~第4の実施の形態で説明した圧力センサのほか、温度、湿度、変位、変量、加速度等の各種物理量および化学量を測定するセンサにも適用することができる。

請求の範囲

(1) 互いに接触しないように対向配置されかつ被検出量の変化に応じて両者の間のギャップが変化する第1および第2の電極と、

前記第1および第2の電極のそれぞれに接続されかつ前記第1および第2の電極の間に形成される静電容量に基づき前記被検出量を計算する信号処理部とを備え、

前記第1の電極は、前記第1の電極と平行な方向に生ずる位置決め誤差によって前記第2の電極との対向面積が増加する部分と減少する部分とを備え、

これらの部分は、同一面積であることを特徴とする静電容量式センサ。

(2) 請求項1記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1の電極は、全体として前記第2の電極よりも小さいことを特徴とする 静電容量式センサ。

(3) 請求項2記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1の電極は、

直線状の電極引出部と、

前記電極引出部と異なる側に配置され、かつ前記電極引出部と同じ幅にかつ平行に形成された突出部とを含み、

前記第1の電極は、前記電極引出部および前記突出部のみで前記第2の電極と 交差するように配置されることを特徴とする静電容量式センサ。

(4) 請求項3記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1の電極の突出部の長さは、前記位置決め誤差の最大値に基づいて決定 されることを特徴とする静電容量式センサ。

(5)請求項3記載の静電容量式センサにおいて、

前記第2の電極は、

前記第1の電極の電極引出部と交差する第1のエッジ部と、

前記第1の電極の突出部と交差する第2のエッジ部とを備え、

前記第1および第2のエッジ部は、平行移動すると互いに重なる形状をしてお

り、

前記第2の電極は、前記第1および第2のエッジ部のみで前記第1の電極と交差するように配置されることを特徴とする静電容量式センサ。

(6) 請求項5記載の静電容量式センサにおいて、

前記第2の電極は、

前記第1のエッジ部から外側に向かって切り欠かれて形成された第1の切欠部と、

前記第2のエッジ部から外側に向かって切り欠かれて形成された第2の切欠部とを備えることを特徴とする静電容量式センサ。

(7) 請求項5記載の静電容量式センサにおいて、

前記第2の電極の第1および第2のエッジ部の寸法および配置は、前記位置決め誤差の最大値に基づいて決定されることを特徴とする静電容量式センサ。

(8) 請求項5記載の静電容量式センサにおいて、

前記第2の電極の第1のエッジ部は、前記第1の電極の電極引出部と直交する 直線状に形成されることを特徴とする静電容量式センサ。

(9) 請求項5記載の静電容量式センサにおいて、

前記第2の電極の第1のエッジ部は、円弧状に形成されることを特徴とする静 電容量式センサ。

(10) 請求項2記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1の電極は、

直線状の電極引出部と、

前記電極引出部と異なる側に形成された第3のエッジ部とを含み、

前記第2の電極は、

前記第1の電極の電極引出部のみと交差する第1のエッジ部と、

前記第1の電極の電極引出部と同じ幅にかつ平行に切り欠かれて形成され、か つ前記第1の電極の第3のエッジ部のみと交差する第3の切欠部とを含み、

第1および第3のエッジ部は、平行移動すると互いに重なる形状をしており、 前記第2の電極は、前記第1のエッジ部および前記第3の切欠部のみで前記第 1の電極と交差するように配置されることを特徴とする静電容量式センサ。

(11) 請求項10記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1の電極は、前記第3のエッジ部を含む突出部を含み、

前記第2の電極は、前記第1のエッジ部から外側に向かって切り欠かれて形成 された第1の切欠部を備えることを特徴とする静電容量式センサ。

(12) 請求項10記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1のエッジ部および前記第3の切欠部の寸法および配置並びに前記第3のエッジ部の寸法は、前記位置決め誤差の最大値に基づいて決定されることを特徴とする静電容量式センサ。

(13) 請求項10記載の静電容量式センサにおいて、

前記第2の電極の第1のエッジ部は、前記第1の電極の電極引出部と直交する 直線状に形成されることを特徴とする静電容量式センサ。

(14) 請求項10記載の静電容量式センサにおいて、

前記第2の電極の第1のエッジ部は、円弧状に形成されることを特徴とする静 電容量式センサ。

(15)請求項1記載の静電容量式センザにおいて、

前記第1および第2の電極はともに、全体として長方形をしており、

前記第1および第2の電極の長辺はそれぞれ、前記第2および第1の電極の短辺よりも長く形成され、

前記第1および第2の電極は、前記第1の電極の長め方向および短め方向の対 称線がそれぞれ前記第2の電極の短め方向および長め方向の対称線と重なるよう に配置されることを特徴とする静電容量式センサ。

(16) 請求項15記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1および第2の電極の寸法は、前記位置決め誤差の最大値に基づいて決 定されることを特徴とする静電容量式センサ。

(17)請求項2記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1の電極は、直線状の電極引出部を含み、

前記第2の電極は、前記第1の電極の電極引出部と平行な二つのエッジ部を含む第4の切欠部を備え、

前記第1の電極は、前記電極引出部が前記第2の電極と交差しないように配置 されることを特徴とする静電容量式センサ。 (18) 請求項17記載の静電容量式センサにおいて、

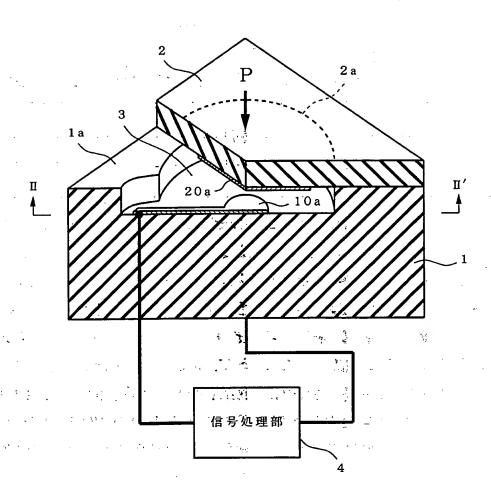
前記第2の電極の第4の切欠部の寸法は、前記位置決め誤差の最大値に基づいて決定されることを特徴とする静電容量式センサ。

(19) 請求項17記載の静電容量式センサにおいて、

前記第1の電極は、全体として帯状をしていることを特徴とする静電容量式センサ。

1/11

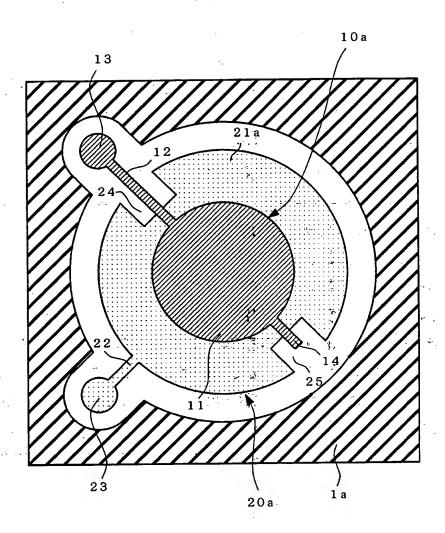
図 1



PCT/JP99/03038

2/11

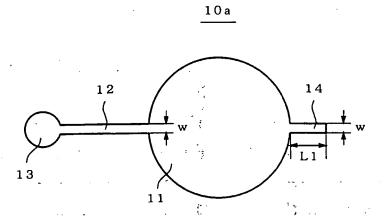
図 2



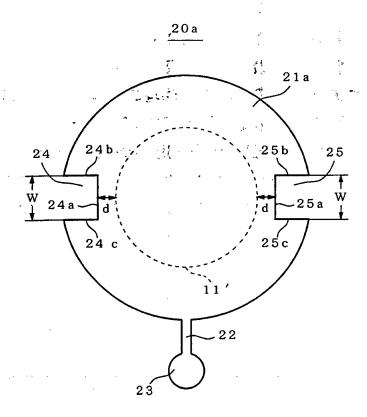
3/11

図 3

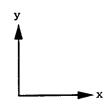




(b)

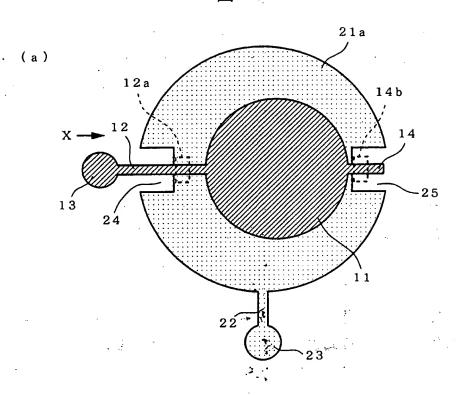


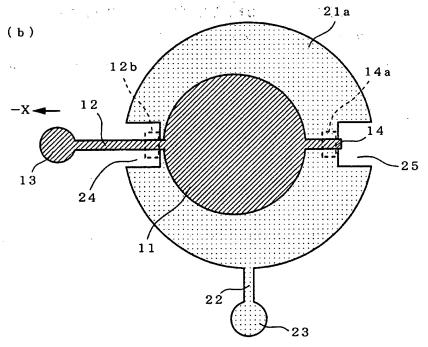
(c)



4/11



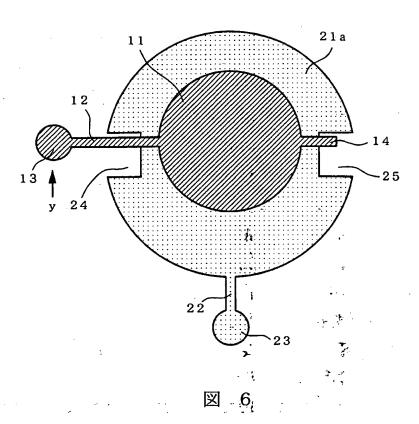


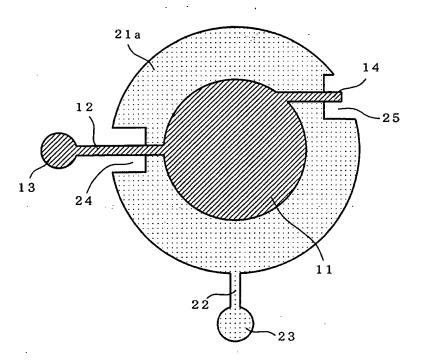


PCT/JP99/03038

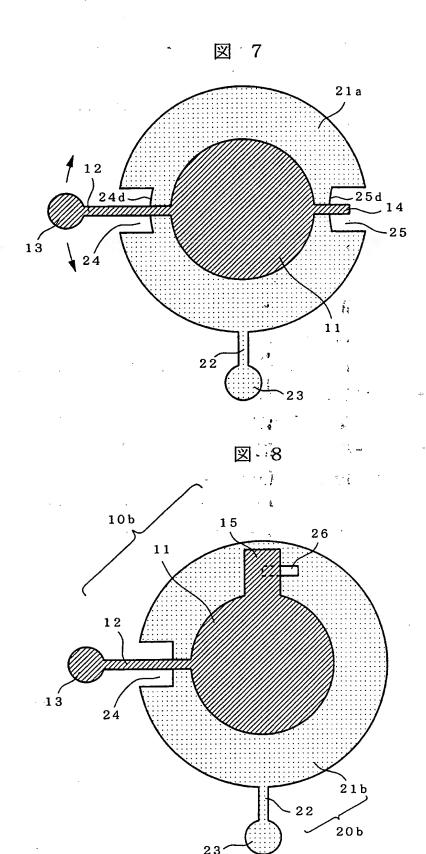
5/11

図 5





6/11

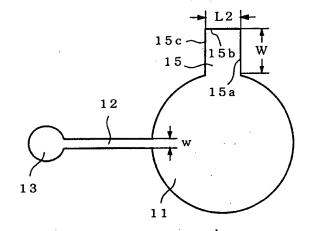


WO 99/64833 PCT/JP99/03038

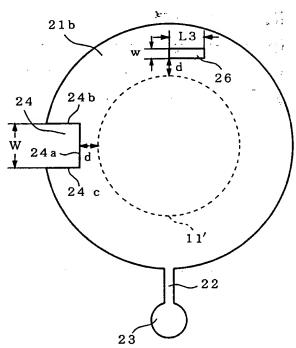
7/11







(b) <u>20b</u>



8/11



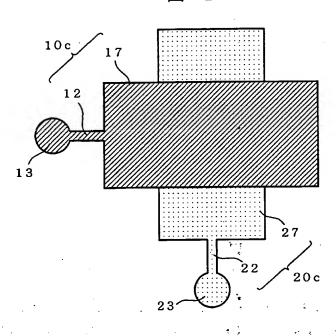
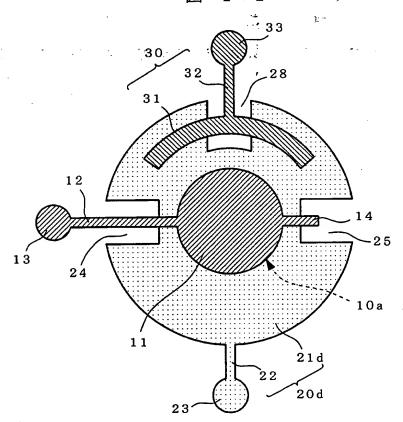
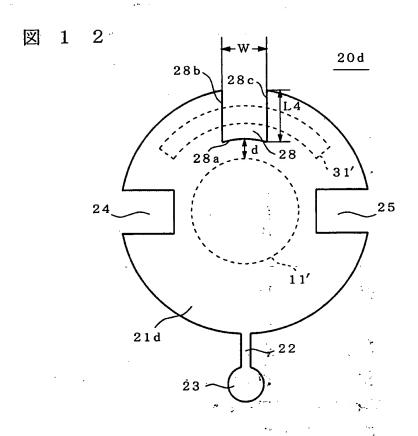
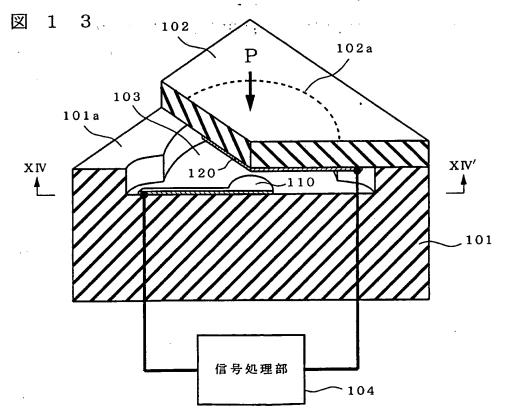


図 1 1

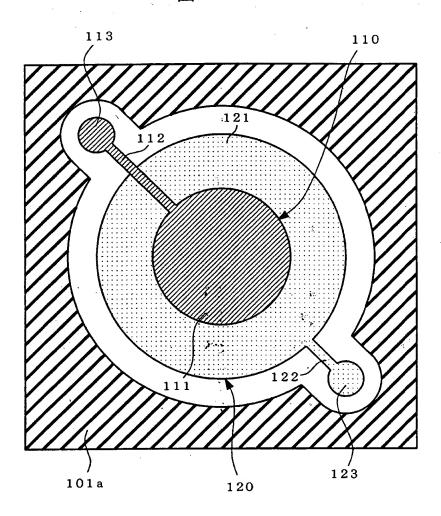






10/11

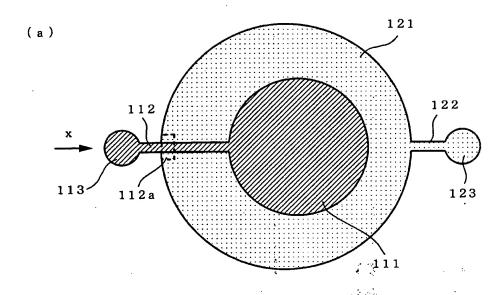
図 1 4

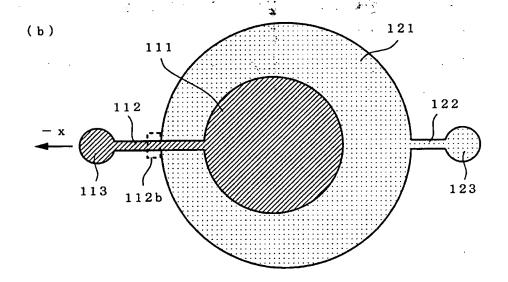


PCT/JP99/03038

11/11

図 1 5





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/03038

		the state of the s			
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ G01L1/14, G01L9/12					
According to Inter	national Patent Classification (IPC) of to both na	tional classification and IPC	<u> 18 4 </u>		
B. FIELDS SEA	RCHED				
Int.Cl ⁶	entation searched (classification system followed G01L1/14, G01L9/12	A STATE OF THE STA			
Jitsuyo S	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999				
Electronic data bas	se consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, se	earch terms used)		
			!		
C. DOCUMENT	IS CONSIDERED TO BE RELEVANT	:			
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
1 1	, 7-27596, A (Matsushita El	ectric Industrial Co.,	1-19		
	d.), / January, 1995 (27. 01. 95)) ,			
	all text; all drawings (Fa				
A JP	P, 61-221631, A (Vaisala OY	(),	1-19		
2	October, 1986 (02. 10. 86)		Ţ.		
	ll text ; all drawings FI, 843989, A & SE, 8504	703, A			
.	NO, 854029, A & NL, 8502	795, A			
&	ZA, 8507740, A & BR, 8505 US, 4609966, A & IT, 1180	6937, A ⁷			
. &	GB, 2165652, B & FR, 257	1855, B	•		
	DE, 3535904, C				
A JP	P, 6-288851, A (Honda Motor	Co., Ltd.),	1-19		
	3 October, 1994 (18. 10. 94 all text; all drawings (Fa				
	- '				
X Further doc	numents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
Special categories of cited documents:					
"A" document defining the general state of the art which is not date and not in conflict with the application but cited to understand					
"E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive structure of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive structure of particular relevance; the claimed invention cannot be					
cited to establish the publication date of another citation or other when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention can			laimed invention cannot be		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combinati					
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the international search 4 August, 1999 (04. 08. 99) Date of mailing of the international search report 17 August, 1999 (17. 08. 99)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/03038

Category*	ion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages			Relevant to claim No			
A	JP, 49-6968, 22 January, Full text;	A (Tokyo Shi) 1974 (22. 01. all drawings	baura Elec 74), (Family:	tric C	o., Ltd.),	1	-19
٠,	• • •						
·		•					
			y 5	· · ·			
-			र हैं। उ. स्थार				
				*.'			
		·	1	<u>:</u>			
<i>3</i> *			1 %		:		•
			<u>*</u> <u>*</u> 	* *			
			G F	• •			
,							

国際出願番号 PCT/JP99/03038

A. 発明の類	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))	e de la companya de		
	Int. Cl 6 G011	1/14, G01L9/12		
B. 調査を行	テった公野			
	といい。 といいでは、 といとは、 といいでは、 といると。 といると。 といると。 といると。 といると。 といると。 といると。 とっと。 とっと。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と		:	
	Int. Cl ⁶ G011	_1/14, G01L9/12	,	
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本	国実用新案公報 1922 -	1996年		
	国公開実用新案公報 1971 -			
	国登録実用新案公報 1994 国実用新案登録公報 1996 -			
国際調査で使用	目した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	=	

		-		
	5と認められる文献	<u></u>	88°# 1- 7	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Α	JP, 7-27596, A (松下電器	器産業株式会社)	1-19	
, i	27.1月.1995(27.0)	1. 95)		
	全文,全図(ファミリーなし)	•		
		*		
		A second		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
			<u> </u>	
X C欄の続き	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。	
* 引用文献 <i>0</i>		の日の後に公表された文献		
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表		
「D」 国際出版	頂日前の出願または特許であるが、国際出願日	て出願と矛盾するものではなく 論の理解のために引用するもの		
•	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、		
	E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考	えられるもの	
	は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、		
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの				
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 4 - 0 0 0 0				
□ DV MM 目 C \C \C	04. 08. 99	17.00	8.9 9	
国際調査機関の	0名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2F 9109	
日本国特許庁(ISA/JP) 福田 裕司 (五郎)				
	8便番号100-8915	研练中 县 02-25-11-11-21	大場 2016	
果只有	B千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	71107K 3210	

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/03038

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 61-221631, A (バイサラ・オーワイ) 2. 10月. 1986 (02. 10. 86) 全文,全図 & FI, 843989, A & SE, 8504703, A & NO, 854029, A & NL, 8502795, A & ZA, 8507740, A & BR, 8505067, A & US, 4609966, A & IT, 1186937, A & GB, 2165652, B & FR, 2571855, B & DE, 3535904, C	1–19
A	JP, 6-288851, A (本田技研工業株式会社) 18.10月.1994 (18.10.94) 全文,全図 (ファミリーなし)	1-19
A	JP, 49-6968, A (東京芝浦電気株式会社) 22. 1月. 1974 (22.01.74) 全文,全図 (ファミリーなし)	1–19
		·